# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-21743 (P2001-21743A)

(43)公開日 平成13年1月26日(2001.1.26)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

G 0 2 B 6/122

G 0 2 B 6/12

A 2H047

# 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 11 頁)

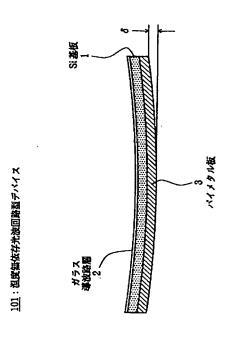
(21)出願番号	特願平11-191373	(71)出願人	000004226
			日本電信電話株式会社
(22)出顧日	平成11年7月6日(1999.7.6)		東京都千代田区大手町二丁目3番1号
		(72)発明者	日比野 善典
		ł	東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本
			電信電話株式会社内
		(72)発明者	姫野 明
			東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本
			電信電話株式会社内
		(74)代理人	100087446
			弁理士 川久保 新一
			最終質に続く

## (54) 【発明の名称】 温度無依存光波回路型デパイス

### (57)【要約】

【課題】 温度無依存光波回路型デバイスにおけるチップ作製プロセスが簡素であり、中心波長を微妙にコントロールすることができる温度無依存光波回路型デバイスを提供することを目的とするものである。

【解決手段】 平面基板と、上記平面基板上に形成された光を伝搬するコアと、上記コアの周りに設けられ、上記コアよりも屈折率が低いクラッドとを具備し、光導波路で構成されている平面型光波回路デバイスにおいて、上記平面基板または上記クラッドに、2層の金属で構成されているバイメタル板を接着したものである。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 平面基板と、上記平面基板上に形成された光を伝搬するコアと、上記コアの周りに設けられ、上記コアよりも屈折率が低いクラッドとを具備し、光導波路で構成されている平面型光波回路デバイスにおいて、上記平面基板または上記クラッドに、2層の金属で構成されているバイメタル板が接着されていることを特徴とする温度無依存光波回路型デバイス。

#### 【請求項2】 請求項1において、

上記平板基板または上記バイメタル板の形状は、四角形以外の形状であることを特徴とする温度無依存光波回路型デバイス。

#### 【請求項3】 請求項1において、

上記平板基板または上記バイメタル板の形状は、矩形における四隅のうちの少なくとも1つの隅において一部が切断され、角がなくなっている形状であることを特徴とする温度無依存光波回路型デバイス。

#### 【請求項4】 請求項1において、

上記平板基板または上記バイメタル板の形状は、その一部が細くなっている形状であることを特徴とする温度無 20 依存光波回路型デバイス。

【請求項5】 請求項1~請求項4のいずれか1項において、

上記平面基板と上記バイメタル板とを挟んで互いに固定 する固定治具を有することを特徴とする温度無依存光波 回路型デバイス。

【請求項6】 請求項1~請求項5のいずれか1項において、

上記平面基板上に形成されている光波回路に、グレーティング回路が含まれていることを特徴とする温度無依存 光波回路型デバイス。

【請求項7】 請求項1~請求項5のいずれか1項において、

上記平面基板上に形成されている光波回路に、アレー導 波路グレーティング回路が含まれていることを特徴とす る温度無依存光波回路型デバイス。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、Si基板等の平面 基板上に構成されている光波回路に係り、特に、光学特 性の温度無依存化に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】インターネットおよびE-mailの爆発的な普及によって、通信回線の大容量化が、米国を中心として急速に進められている。この大容量化のキー技術は、光通信技術であり、高密度波長多重(DWDM)システムと光アクセスネットワークシステムとが導入され始めている。これらの光通信システムを構築するために、平面型光波回路デバイスが適用され、この使用量が増大すると予想される。これに伴い、平面型光波回路デ

バイスには、適用範囲拡大・低コスト化が要求されてい る。

【0003】上記平面型光波回路デバイスは、石英系ガラス導波路で構成されるものが代表的であり、火炎堆積法と反応性エッチングとによって作製される。平面型光波回路デバイスにおいて、光の干渉を利用したデバイスが、WDM用フィルタとして有用である。すなわち、平面型光波回路デバイスにおいて、導波路長と屈折率との積である光路長を精密に制御することが可能であり、マッハツェンダー型、アレー導波路グレーティング型等のフィルタを構成することができるので、光の干渉を利用したデバイスが、WDM用フィルタとして有用である。【0004】このようなPLC型フィルターにおいて、通常、動作波長が温度に依存するので、光回路チップの

通常、動作波長が温度に依存するので、光回路チップの 温度を制御・安定化する必要がある。この温度制御に は、ヒータまたはペルチェ素子が用いられている。

【0005】室内では電源が容易に得られるので、温度 制御を用いた光デバイスを室内で使用することには問題 がなく、実際に、実用システムに適用されている。

7 【0006】しかし、近年、光デバイスの適用範囲が拡大し、室外でも使用したいという要請がある。この場合、温度制御装置を動作させることが難しいという問題がある。また、コストダウンを図るために、温度制御を必要としないデバイスも望まれている。

【0007】温度依存性を少なくし、温度制御なしで光 デバイスを使用可能にするために、次の方法が試みられ ている。

【0008】石英系光導波路を用いた光デバイスの場合、温度依存性は、主に、導波路の屈折率が温度に依存 することに起因する。この温度依存性は、プラスの温度 依存性であり、つまり、温度が上昇すると、屈折率が大きくなる。この温度依存性を補償するために、負の屈折率の温度依存性を持つ高分子を用いることが試みられている。具体的には、石英ガラス導波路中に、適当な幅の 溝を形成し、高分子を挿入する。これによって、石英系ガラスで構成された光デバイスにおける屈折率の温度変 化を補償することが可能であり、温度無依存の光デバイスが実現されている。

【0009】なお、高分子を挿入する上記温度依存性補 40 慣については、文献Y. Inoue, etal., "A thermal silica—based wave guide grating multiplexe r", ElectronicsLett., 33, pp. 1945—1946. (1997). "に詳しく示されている。

### [0010]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来例では、高分子挿入法によって光学特性の温度依存性を補償するので、チップ作製プロセスが複雑になり、歩留まり50 が劣化するという問題がある。

【0011】また、温度コントロールを用いたデバイス では、中心波長を精密にコントロールすることができる が、しかし、上記従来例では、高分子を用いているの で、中心波長を微妙にコントロールすることができない という問題がある。

【0012】本発明は、温度無依存光波回路型デバイス におけるチップ作製プロセスが簡素であり、中心波長を 微妙にコントロールすることができる温度無依存光波回 路型デバイスを提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】本発明は、平面基板と、 上記平面基板上に形成された光を伝搬するコアと、上記 コアの周りに設けられ、上記コアよりも屈折率が低いク ラッドとを具備し、光導波路で構成されている平面型光

そり量 $\delta = (K(\Delta T/2) L^2) / 4 t_b \cdots (1)$ 

なお、Κは、バイメタル板3のわん曲係数、ΔΤは、温 度差、 t bは、バイメタル板 3 の厚さ、 L は、バイメタ ル板3の長さである。

【0017】バイメタル板3のそり量は、バイメタル板 3を構成する2種類のメタル層の熱膨張係数の差に依存 し、適当なメタルを選ぶことによって、わん曲係数を調 整することができる。

【0018】上記実施例の基本原理は、チップ基板 (S i 基板 1 とガラス導波路層 2 とで構成されている基板) にバイメタル板3が接着され、このバイメタル板3のそ りによって、チップ基板に応力を誘起し、この誘起され た応力によって、導波路層2の屈折率、または導波路層 2の長さを制御し、温度変化による屈折率変化を補償す る原理である。なお、応力によって屈折率が変化する効 果は、光応力効果(Photo-elastic ef fect)として知られている。

【0019】ここで、Braggグレーティングを用い

上記必要な歪 $\epsilon$ に対応する応力 $\sigma$ は、次の式(4)にな る。

【0023】応力 $\sigma = E_g \varepsilon$  ······· (4)

ここで、Egは、石英ガラスのヤング率である。Si基 板1をそらせることによって、ガラス導波路路層2に応 力を与えるので、そり虽 $\delta$ と応力 $\sigma$ との関係は、次の式 (5) になる。

[0024]

[0013]

そり量 $\sigma$ に対応する力 $P_b = 4 E_b \delta w_b t_b^3 / L_3 \dots (6)$ 

Ebは、バイメタル板3のヤング率、wbは、バイメタル 板3の幅である。

【0027】そり $\mathbf{d}\sigma$ に対応するカ $P_b$ と、Si基板中 の力Psとの間の力をつり合せる必要があるので、バイ メタル板3の幅wbを調節する。ここで、ガラス導波路 層2の厚さ(数10μm)は、Si基板1の厚さ(1μ m) に比べて十分小さいので、ガラス導波路層2におけ る応力を無視すると、次の式(7)、式(8)が得られ 波回路デバイスにおいて、上記平面基板または上記クラ ッドに、2層の金属で構成されているバイメタル板を接 着したものである。

[0014]

【発明の実施の形態および実施例】(第1の実施例)図 1は、本発明の第1の実施例である温度無依存光波回路 型デバイス101を示す図である。

【0015】温度無依存光波回路型デバイス101は、 Si基板1と、ガラス導波路層2と、Si基板1に装着 10 されているバイメタル板3とを有する。バイメタル板3 は、熱膨張係数の異なる2種類のメタル層で構成され、 温度に依存して、そり量が変化する。バイメタル板3の そり $\mathbf{d}$   $\mathbf{d}$   $\mathbf{d}$  、次の式(1) で与えられる。

[0016]

20

た温度無依存光波回路型デバイス101において、温度 変化による中心波長シフトをバイメタル板3で補償する ことを考える。このために、温度無依存光波回路型デバ イス101における応力とグレーティングの中心波長シ フトとの関係を明らかにし、必要とされるバイメタル板 3の厚さを見積もる。

【0020】グレーティングは、導波路中に周期的に誘 起される屈折率変化を生じさせる素子であり、特定の波 長を反射する素子として重要である。なお、グレーティ ングの中心波長 10は、次の式(2)で与えられる。

[0021]中心波長 $\lambda_0 = n_e \Lambda$  ······· (2) ここで、neは、導波路の実効屈折率、Λは、グレーテ ィングのピッチである。 10を1550 nmとする。応 力による歪によってピッチが変化し、温度による中心波 30 長の変化  $\Delta$   $\lambda$  を補償するので、必要な歪  $\epsilon$  は、次の式 (3) で与えられる。

[0022]

εεεΛ1=( $λ_0+Δ_λ$ ) $/λ_0-1=Δ_λ/λ_0$  $\cdots$  $\cdots$ (3)

そり量 $\sigma = 6 \delta E_s t_s / L^2$  …… (5)  $E_s$ は、 $S_i$  基板のヤング率(1.  $3 \times 10^{11} P_a$ )、

tsは、Si基板1の厚さである。

【0025】上記そりσを与えるために必要なバイメタ ル板3の厚さtbは、式(1)から計算できる。また、 そり量σに対応する力Pbは、次の式(6)で与えられ 40 る。

[0026]

 $[0028] P_b = P_s \cdots (7)$ 

 $w_b = (E_s t_s^3 / E_b t_b^3) w_s \cdots (8)$ 

ここで、wbは、チップの幅である。

【0029】以上によって、温度依存性の補償に必要と なるパイメタル板3のパラメータを求めることができ

【0030】一例として、Braggグレーティングを 50

生じる。

用いた温度無依存光波回路型デバイス101を、温度範囲0~60℃で使用するとする。中心波長を、1550 nmとし、チップのサイズを、長さ30mm、幅4mmとする。

【0031】この場合、中心波長シフト量が0.011 nm/でであるので、 $\Delta\lambda\sim0.66$  nmとなる(温度が0℃から60℃に変化したときに、中心波長がシフトする量 $\Delta\lambda$ は、0.66 nmである)。この中心波長のシフト量 $\Delta\lambda$ を応力で補償すると、必要な歪量 $\epsilon$ は、 $0\sim5\times10^{-4}$ になる。

【0032】上記歪量  $\varepsilon$  を与えるために必要なそり量 を、式(3)と式(4)とから、Si 基板 1 の厚さに応じて、計算することができる。

【0033】図2は、Si基板1の厚さと、そり量との関係を示す計算結果を示す図である。

【0034】また、下記の係数を有する一般的なバイメタル板を用いると、必要となるバイメタル板の厚さを計算することができる。

【0035】バイメタル板3のわん曲係数K= $1.5 \times 10^{-5}$ (1/K)

バイメタル板3のヤング率 $E_b=1.7 \times 10^{11}$  (Pa)

図3は、Si基板1の厚さと、バイメタル板3の厚さとの関係を示す計算結果を示す図である。

【0036】バイメタル板3の厚さは、Si基板1のチップの幅に依存しない。

【0037】上記のように、温度無依存光波回路型デバイス101において、温度に依存する波長シフトを、バイメタル板3のそりによって誘起された応力によって、補正することが可能である。これによって、温度依存性が少ない光デバイスを構成することができる。また、バイメタル板3の初期のそりを調節することによって、デバイスの動作波長を制御することができるので、その波長を精密にコントロールすることができる。

【0038】なお、バイメタル板3を接着する場合、熱硬化性接着剤、ハンダ等を用いることができる。

【0039】また、基板1の全体の力は、その幅に依存し、ガラス導波路層2の幅よりもバイメタル板3の幅が長くなることもある。この場合、モジュール全体のサイズが大きくなる。

【0040】このサイズ拡大を避けるためには、PLC 基板形状を変形することが有効である。

【0041】通常、温度無依存光波回路型デバイスのSi基板は、切断を容易にするために、矩形である。矩形サイズは、PLC回路構成上の理由等によって、回路が複雑になるとともに大きくなる。したがって、PLCが矩形のままであると、基板全体に加える応力が高くなり、モジュールサイズが大きくなる。このように、モジュールサイズが大きくなると、モジュールをシステムに組み込む際に、余分なスペースが必要になり、不都合が

【0042】そこで、基板に加わる力が小さくなるように、基板1またはバイメタル板3の形状を、矩形以外の形状に変形することが効果的である。具体的には、たとえばグレーティングを含む回路のSi基板1の形状を、グレーティングが存在する部分で細くする。これによって、バイメタル板3の幅を小さくすることができ、モジュール全体の形状を小さくすることができる。

【0043】また、つまり平板基板またはバイメタル板 10 の形状は、四角形以外の形状であればよく、たとえば、 平板基板またはバイメタル板の形状は、矩形における四 隅のうちの少なくとも1つの隅において一部が切断され、角がなくなっている形状であればよい。

【0044】上記実施例では、バイメタル板3が、Si基板1に接着されているが、このようにする代わりに、コアの周りにクラッドが設けられている光導波路がSi基板1に固定され、上記クラッドにバイメタル板3を接着するようにしてもよい。または、Si基板1と、上記クラッドとの両方にバイメタル板3を接着するようにしてもよいつまり、上記実施例は、平面基板と、上記平の周りに設けられ、上記コアよりも屈折率が低いクラッドに設けられ、上記コアよりも屈折率が低いクラッドに、2層の金属で構成されているバイメタル板が接着されている温度無依存光波回路型デバイスの例である。

(第2の実施例)図4は、本発明の第2の実施例である温度無依存光波回路型デバイス102を示す図である。

【0045】温度無依存光波回路型デバイス102は、Si基板4と、WDM用フィルタF2と、接続補強用ガラス板9a、9bと、入力ファイバ部品10と、出力ファイバ部品11と、ファイバ12と、バイメタル板13a、13bとを有する。

【0046】図5は、温度無依存光波回路型デバイス102に使用されているWDM用フィルタF2を示す平面図である。

【0047】WDM用フィルタF2は、マッハツェンダー干渉計(MZI)と、Braggグレーティングとによって構成され、Si基板4上に石英系ガラス光導波路40で構成されたフィルタである。つまり、WDM用フィルタF2は、Si基板4と、導波路5と、3dBの方向性結合器6a、6bと、Braggグレーティング7a、7bとを有する。

【0048】WDM用フィルタF2では、複数の波長を有する信号光をポートaに入射すると、Bragg波長に対応した波長のみを、ポートbから分波することができ、それ以外の波長はポートdに出力する。

【0049】Braggグレーティングの中心波長は、 式(2)で与えられる。グレーティングでは、石英ガラ 50 スの屈折率温度依存性 d n/d T~1 x 10<sup>-5</sup>によっ

て、中心波長が、約0.011nm/℃の割合でシフト

【0050】WDM用フィルタF2では、グレーティン グの中心波長の温度依存性を補償するために、バイメタ ル板13aがSi基板4に接着され、バイメタル板13 bがWDM用フィルタF2に接着されている。

【0051】ここで、WDM用フィルタF2は、石英系 光導波路を有し、この石英系光導波路は、コアとクラッ ドとで構成されている。つまり、バイメタル板13bが クラッドに接着されている。

【0052】また、WDM用フィルタF2における石英 系光導波路のコアサイズは、8×8μmであり、コアー クラッド間の比屈折率差は、0.3%であり、Si基板 4の厚さは、1. 0mmである。また、WDM用フィル タF2のサイズは、40×4mmであり、その両端に入 出力ファイバ部品10、11が接続されている。

【0053】Braggグレーティング7a、7bは、 波長193nmのUVレーザとフェーズマスクとを用い て作製されている。UVレーザの照射強度は、20H z、200mJ/cm<sup>2</sup>/pulseであり、照射時間 は、20分間である。また、Bragg波長は、154 7. 15 nmである。

【0054】使用環境として、0~60℃の温度領域を 考えると、この使用環境において、グレーティングの中 心波長は、約0.66nmシフトする。このシフトを補 償するバイメタル板13a、13bのサイズは、バイメ タル板13aと13bとのサイズが互いに同一であると すると、その厚さtb、その幅wbは、次のように見積ら れた。

[0055]  $t_b \sim 0.75$  nm

 $w_b \sim 4 n m$ 

上記サイズのバイメタル板13a、13bが、図4に示 すように、フィルタF2(MZIチップ)と、Si基板 4とに、熱硬化性接着剤で張り付けられている。Si基 板4の裏面(WDM用フィルタF2と反対の面)には、 バイメタル板13aの縮む面が接着され、クラッド上面 (WDM用フィルタF2におけるSi 基板4と反対の 面)には、バイメタル板13bの伸びる面が接着されて いる。この場合、23℃で応力がほぼ0になるように、 バイメタル板13a、13bの初期状態のそりが調節さ れている。

【0056】実際に、作製した温度無依存光波回路型デ パイス102を、温度0~60℃の環境で動作し、Br agg波長の変化を測定した。

【0057】図6は、図4、図5に示す実施例におい て、バイメタル板13a、13b付きデバイスのスペク トル(反射と透過)を示す図である。

【0058】なお、比較のために、バイメタル板13 a、13bを付けない場合におけるフィルタF2につい ても、Bragg波長の温度依存性を測定データが、図

6に示されている。なお、上記反射は、図5のポートa →bの経路を通過する場合に対応し、上記透過は、ポー トa→dの経路を通過する場合に対応する。

【0059】図6に示すように、バイメタル板13a、 13bを接着しても、良好な特性を得ることができる。 【0060】図7は、中心波長の温度依存性の結果を、 上記実施例、従来例について示す図である。

【0061】図7において、黒丸は、バイメタル板13 a、13bを有するデバイス102動作波長の温度依存 10 性を示し、白丸は、バイメタル板13a、13bを有し ない光デバイスの測定結果を示す。

【0062】バイメタル板13a、13bを有しないデ バイスでは、Bragg波長は、約0.011nm/℃ の温度依存性でシフトする。しかし、バイメタル板13 a、13bを有する上記実施例では、0~60℃で、波 長変化が0.1 n m以下と小さい。この結果によって、 上記第2の実施例の有効性が確認された。

(第3の実施例)図8は、本発明の第3の実施例である温 度無依存光波回路型デバイス103を示す平面図であ 20 る。

【0063】温度無依存光波回路型デバイス103は、 Si基板上にマッハツェンダー干渉計(MZI)型フィ ルタを有するデバイスであり、Si基板14と、導波路 15と、3dBの方向性結合器16a、16bと、Br aggグレーティング17a、17bと、接続補強用ガ ラス板18a、18bと、入力ファイバ部品19と、出 カファイバ部品20と、ファイバ21と、バイメタル板 22とを有する。

【0064】温度無依存光波回路型デバイス103にお 30 いて、MZI型フィルタのSi基板14の形状を、図8 に示すように、中央部で細くし、バイメタル板22の幅 が狭くなるようにしてある。また、中央部で太くなった バイメタル板22を、Si基板14の裏面に接着してあ る。

【0065】温度無依存光波回路型デバイス103によ れば、Si基板14の両端が広いことによって、ファイ バ21と接続部18a、18bとの強度を保つことがで きる。また、バイメタル板22の中央部が広いことによ って、Si基板14に、効率的に力を加えることがで 40 き、しかも、バイメタル板22による応力が接続部に影 響をほとんど与えないようにすることができる。

【0066】石英系導波路のコアサイズは、8×8μm であり、コアークラッド間の比屈折率差は、0.3%で あり、Si基板14の厚さは、O. 5mmである。ま た、Si基板14の外側のサイズは、30×3nmであ り、細くした部分の幅は、1.5mmである。なお、超 音波加工機によって、Si基板14の形状の中央部を、 細くしてある。

【0067】Braggグレーティングは、第2の実施 50 例と同様に、UVレーザとフェーズマスクとを用いて作

製した。Bragg波長は、1552.52nmとした。

【0068】使用環境として $0\sim60$  C の温度領域を考えると、グレーティングの中心波長は、約0.66 mmシフトする。このシフトを、応力で補償すると、バイメタル板 22 のサイズは、その厚さ  $t_b$ 、その幅 $w_b$ が、次のように見積られた。

[0069]  $t_b \sim 0$ . 3mm

 $w_b \sim 2.5 mm$ 

上記サイズのバイメタル板22を、Si基板14の裏面(Braggグレーティングと反対の面)に、熱硬化性接着剤で張り付ける。この場合、23℃で応力がほぼ0になるように、バイメタル板22のそりを調節する。

【0070】実際に作製したデバイスを温度0~60℃の環境で動作し、Bragg波長の変化を測定した。上記実施例におけるバイメタル板22付きフィルタでは、0~60℃で、波長変化が0.1 nm以下と小さかった。この結果から、上記第3の実施例の有効性が確認された。

(第4の実施例)図9は、本発明の第4の実施例である温度無依存光波回路型デバイス104の構造を示す図である。

【0071】温度無依存光波回路型デバイス104は、Si基板23と、AWG(アレー導波路グレーティング)型WDM用フィルタF4と、入力ファイバ部品28と、出力ファイバ部品29と、ファイバ30と、接続補強用ガラス板31a、31bと、バイメタル板32と、バイメタル板32とSi基板とを挟むクリップ33a、33bとを有する。

【0072】図10は、温度無依存光波回路型デバイス 104に使用されているAWG型WDM用フィルタF4 の構成を示す図である。

【0073】AWG型WDM用フィルタF4は、Si基板23上のAWG(アレー導波路グレーティング)型フィルタであり、Si基板23と、入出力導波路24と、スラブ導波路25a、25bと、アレー導波路グレーティング部26とを有する。

【0074】AWG型WDMフィルタF4において、複数の波長の信号光がその入力導波路に入射されると、波長に依存して出力ポートが分かれ、信号光が分岐される。AWG型WDMフィルタF4の中心波長 $\lambda_0$ と導波路の屈折率 $n_c$ とは、次の式(9)の関係がある。

【0075】 $\lambda_0 = n_c \Delta L / m$  ……… (9) ここで、 $\Delta L$ は、AWG型フィルタF4における光路長 差であり、mは、AWG型フィルタF4における次数である。

【0076】式(9)から、屈折率が変化すると、波長がシフトすることがわかる。AWGフィルタF4でも、中心波長の温度依存性は、上記グレーティングの場合と同じく、約0.01nm/℃となる。

【0077】グレーティングにおいて、温度変化による 波長シフトを応力で補償する場合、応力の効果は、主に、グレーティングのピッチを、歪で変化させることと なる。したがって、温度が上昇すると、加える応力は、 圧縮となる。しかし、AWGフィルタF4の場合には、 応力による効果は、次の式(10)で表される光弾性効果による屈折率変化  $\Delta$  nとなる。

10

【0078】屈折率変化 $\Delta n = \rho \cdot \sigma$  ……… (10) ここで、 $\rho$ は、光弾性係数(Photoelastic coefficients, 3.  $43 \times 10^{-12}$  Pa

【0079】光弾性効果では、圧縮応力が加わると、屈 折率が増加する。したがって、AWGフィルタF4にお いて、温度上昇による波長シフトを補償すると、加える 応力は、グレーティングの場合とは逆に、引張りとな る。バイメタル板32を表裏逆に張り付けることによっ て、上記逆の応力を誘起させることができる。

【0080】AWGフィルタF4の設計では、チップの 構成をなるべく長くなる(スラブ導波路が離れる)よう 20 にする。

【0081】また、基板形状を、図10に示すように、中央部で細くしてあるので、バイメタル板32による応力が効果的に作用する。

【0082】つまり、図10に示す破線は、従来のフィ ルタの外形であり、その幅がW1である。上記実施例に おいては、フィルタF4の形状がほぼ逆V字形であり、 アレー導波路26におけるフィルタF4の幅(Si基板 23の幅)は、W2であり、フィルタF4における幅W 2は、従来におけるフィルタのはばW1よりも短い。し 30 たがって、バイメタル板32による応力が少なくて足 り、バイメタル板32による応力が効果的に作用する。 【0083】石英系導波路のコアのサイズは、6×6μ m、コアークラッド間の比屈折率差は、0.3%、Si 基板3の厚さは、0.5mmとした。AWGフィルタF 4外側のサイズ(破線で示した矩形のサイズ)は、40 ×15mmで、中央部の細くした部分の幅は、8mmで ある。なお、図10に示す中央部の細いSi基板形状 (幅がw2である部分の形状)は、超音波加工機で加工 した。

40 【0084】AWGフィルタF4では、基板が比較的大きくなる。そのために、温度依存性を補償するために加える力も大きくなるので、デバイス104とバイメタル板32との剥離等が生じる可能性がある。したがって、上記実施例では、PLC基板とバイメタル板32とを金属製のクリップ33a、33bで挟み込み、剥離等の故障を防ぐようにしてある。つまり、平面基板とバイメタル板とを挟んで互いに固定する固定治具が設けられている。

【0085】使用環境として0~60℃の温度領域を考 50 えると、AWGフィルタF4の中心波長は、約0.66

nmシフトする。このシフトを応力で補償すると、バイ メタル板32のサイズは、次のように見積もられる。

[0086]  $t_b \sim 0.5 mm$ 

 $w_b \sim 20 mm$ 

上記サイズのバイメタル板32を、AWGフィルタF4 の裏面に、熱硬化性接着剤で張り付けた。既に述べたよ うに、バイメタル板32の接着面は、上記グレーティン グの場合とは表裏逆とした(バイメタル板32の伸びる 面をSi基板23の裏面に接着した)。

[0087]実際に、作製したデバイスを、温度 $0\sim6$  10 過)を示す図である。 O℃の環境で動作し、AWGフィルタF4の中心波長の 変化を測定した。上記実施例におけるバイメタル板32 付きAWGフィルタF4では、0~60℃で波長変化が 0. 1 nm以下と小さかった。この結果によって、上記 実施例の有効性が確認された。

【0088】上記実施例では、MZIとグレーティング とを組み合わせたデバイスとAWG型フィルタとに関し て説明したが、動作波長の温度依存性がある非対称MZ I型フィルタについて、上記実施例を適用するようにし てもよい。

【0089】また、上記実施例では、Si基板について 説明したが、それに限定するものではなく、他の基板材 料も利用可能である。

【0090】つまり、上記実施例によれば、チップ自体 を変更する必要が無いので、今までと同じ通常のプロセ スでチップ作製、ファイバ接続が可能であり、光デバイ スのコストで大きな割合いを占めるプロセスコスト、実 装コストを増加させることなく、温度無依存デバイスを 提供することができる。

【0091】また、バイメタル板の接着面を選択するこ とによって、PLC基板に、圧縮応力、引張り応力のい ずれをも加えることができる。さらに、バイメタル板の 初期状態のそりを調節すれば、加える応力の制御が可能 であり、精密な波長合わせをおこなうことができる。

【0092】また、基板またはバイメタル板の形状を適 当に変更すれば、モジュールサイズを小さくすることが でき、基板形状にフレキシブルに対応が可能となり、バ イメタル板接着によるファイバ接続部への影響を小さく することができる。さらに、基板材料、または導波路材 料の種類に合わせて、バイメタル板の種類、サイズを選 40 19…入力ファイバ部品、 択することができる。

#### [0093]

【発明の効果】本発明によれば、温度無依存光波回路型 デバイスにおけるチップ作製プロセスが簡素であり、し かも、中心波長を微妙にコントロールすることができる という効果を奏する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例である温度無依存光波回 路型デバイス101を示す図である。

【図2】Si基板1の厚さと、そり虽との関係を示す計 50 30…ファイバ、

算結果を示す図である。

【図3】Si基板1の厚さと、バイメタル板3の厚さと の関係を示す計算結果を示す図である。

12

【図4】本発明の第2の実施例である温度無依存光波回 路型デバイス102を示す図である。

【図5】温度無依存光波回路型デバイス102に使用さ れているWDM用フィルタF2を示す平面図である。

【図6】図4、図5に示す実施例において、バイメタル 板13a、13b付きデバイスのスペクトル(反射と誘

【図7】中心波長の温度依存性の結果を、上記実施例、 従来例について示す図である。

【図8】本発明の第3の実施例である温度無依存光波回 路型デバイス103を示す平面図である。

【図9】本発明の第4の実施例である温度無依存光波回 路型デバイス104の構造を示す図である。

【図10】温度無依存光波回路型デバイス104に使用 されているAWG型WDM用フィルタF4の構成を示す 図である。

#### 20 【符号の説明】

1 ··· S i 基板、

2…ガラス導波路層、

3…バイメタル板、

4 ··· S i 基板、

5…導波路、

6a、6b…3dBの方向性結合器、

7a、7b…Braggグレーティング、

8…Si基板上の石英系導波路によって構成されたPL Cチップ、

9a、9b…接続補強用ガラス板、

10…入力ファイバ部品、

11…出力ファイバ部品、

12…ファイバ、

13a、13b…バイメタル板、

14…Si基板、

15…導波路、

16a、16b…3dBの方向性結合器、

17a、17b…Braggグレーティング、

18a、18b…接続補強用ガラス板、

20…出力ファイバ部品、

21…ファイバ、

22…バイメタル板、

23…Si基板、

24…入出力導波路、

25a、25b…スラブ導波路、

26…アレー導波路グレーティング部、

28…入力ファイバ部品、

29…出力ファイバ部品、

プ。

13

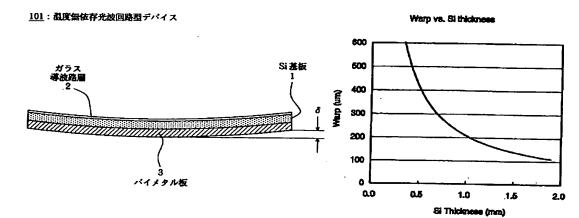
31a、31b…接続補強用ガラス板、

32…バイメタル板、

33a、33b…バイメタルとSi基板を挟むクリッ

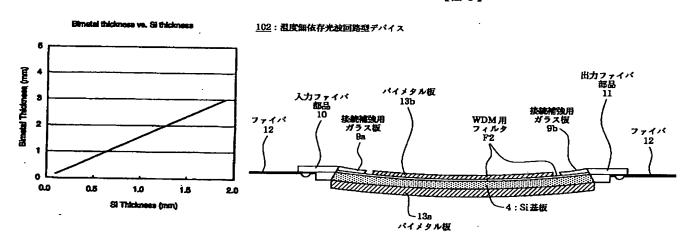
[図1]

【図2】



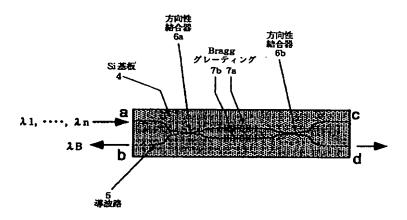
【図3】

[図4]

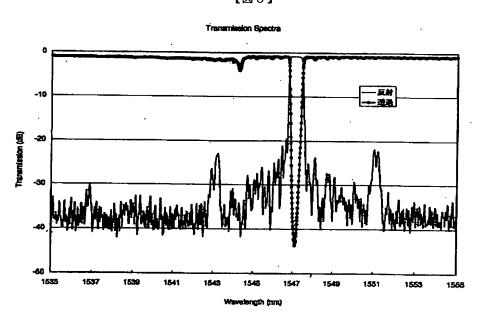


【図5】

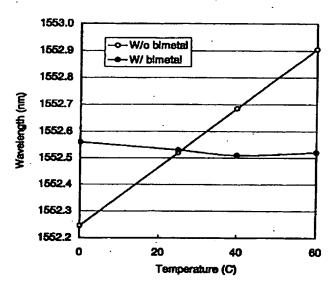
<u>F2</u>: WDM用フィルタ



[図6]

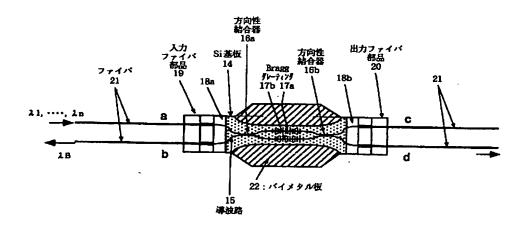


[ ☑ 7 ]
Wavelength vs. Temperature



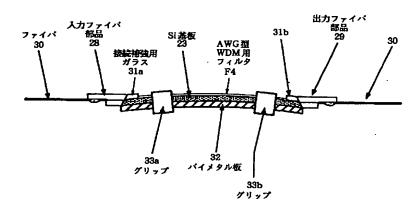
【図8】

103: 温度無依存光波回路型デバイス



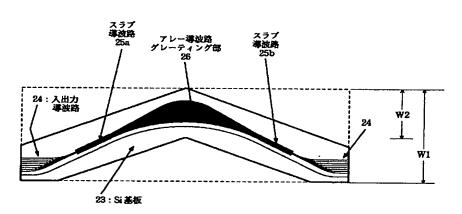
【図9】

104: 温度無依存光波回路型デバイス



【図10】

F4: AWG型 WDM 用フィルタ



フロントページの続き

(72)発明者 阿部 淳

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本電信電話株式会社内

(72)発明者 田中 拓也

東京都新宿区西新宿三丁目19番2号 日本電信電話株式会社内

Fターム(参考) 2H047 KA02 KA04 KA12 KB04 LA03 MA05 PA30 QA04 QA07 RA00 TA00